



Aportació al test funcional de circuits integrats digitals [Microforma] /

Anglada Arumí, Raimon

Universitat Politècnica de Catalunya,
1989.

Reproducciones en microforma Tesis

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vNDY4NDQwMA>

Título: Aportació al test funcional de circuits integrats digitals [Microforma] Raimon Anglada Arumí ; [sota la direcció del Dr. José Antonio Rubió Solà].

Editorial: Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya 1989.

Descripción física: 1 microficha negativo 11x15 cm + 1 cuadernillo.

Mención de serie: Tesi doctoral / Universitat Politècnica de Catalunya 116/97

Nota general: Precede al tít.: Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona.

Tesis: Tesis Univ. Politècnica de Catalunya.

ISBN: 84-7653-041-2

Materia: Circuitos integrados Tesis Doctorales

Entidades: Universitat Politècnica de Catalunya

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es